特許協力条約

 $P \ C \ T$

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 310200228971	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/04394	国際出願日 (日.月.年) 07.04.03	優先日 (日.月.年) 10.04.02					
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L 23/12, 23/50, 21/56, 21/60							
出願人(氏名又は名称) 株式会社ルネサステクノロジ							

国際予備審査の請求書を受理した日 07.04.03	国際予備審査報告を作成した日 10.12.03		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁審査官 (権限のある職員) 4 R 9631		
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	酒井 英夫 印		
	電話番号 03-3581-1101 内線 3469		

I.	[国際予備審査	報告6	の基礎					
1.	1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 PCT規則70.16,70.17)								
		出願時の国際	祭出品	預費類					
	X	明細書 明細書 明細書	第 第 第	1-40	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求 書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲		2. 3. 9. 10. 13. 14. 17. 23	項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの			
		請求の範囲	第	25, 28, 31, 32, 34, 38	項、	08.09.03 付の書簡と共に提出されたもの			
	X	図面 図面	第第第	1 - 5 1	ページ/ 図. ページ/図. ページ/図.	国際予備審査の請求書と共に提出されたもの			
		明細書の配列 明細書の配列 明細書の配列	列表の	の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求 書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの			
2.	- 1	上記の出願書類	質の言	言語は、下記に示す場合	を除くほか、こ	の国際出願の言語である。			
	ا	上記の書類は、	、下記	記の言語である	語であ	o 5 .			
 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語 									
3.	:	この国際出願	は、	ヌクレオチド又はアミノ	酸配列を含んて	おり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。			
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった									
	Į	」 書面によ があった		別表に記載した配列と 6	は気ディスクに	よる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出			
4.		前正により、 明細書 請求の範囲 図面	第第	の 書類が削除された。 	^	· ·ジ/図			
5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)									

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 文献及び説明	それを裏付ける
1.	見解	

新規性 (N) 請求の範囲 2-4, 9, 10, 13, 14, 17, 23-25, 28, 31, 32, 34-38 有 請求の範囲 無

請求の範囲 進歩性(IS) 有

請求の範囲 2-4, 9, 10, 13, 14, 17, 23-25, 28, 31, 32, 34-38 無

産業上の利用可能性 (IA) 請求の範囲 2-4, 9, 10, 13, 14, 17, 23-25, 28, 31, 32, 34-38 有 請求の範囲 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1:EP 1179844 A2(KOSTAT SEMICONDUCTOR CO. LTD.)

2002.02.13

文献2:JP 10-12773 A(松下電子工業株式会社)

1998. 01. 1 6

文献3:US 2002/0025607 A1 (HITACHI LTD.)

2002. 02. 28

文献4:EP 773584 A2 (FUJITSU LTD.) 1997. 05. 14

2001-127199 A (松下電子工業株式会社) 文献 5:JP

2001.05.11

289102 A2 (LSI LOGIC CORP.) 1988. 11. 02 文献 6:EP

請求の範囲2

請求の範囲2に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1-3より進歩 請求の配囲とに記載された発明は、国際調査報言で引用された又版1ー3より建学性を有さない。文献1には、複数行、複数列のアレイ状に設けられた導電パターンが半導体素子とワイヤを介して電気的に接続された半導体装置であって、半導体装置の封止樹脂の下面から該導電パターンが露出されたものが記載されている。前記導電パターンがフィルムに設けられて、ワイヤボンディング、樹脂封止等が行われた後、該フィルムを剥がすことによって半導体装置を製造することも示されているし、導電パターンにボール状等の電極が設けられること等も示されている。封止樹脂の下面から導電パターンを露出した半導体装置において、半導体素子裏面を封止樹脂から露出させる技術は、例えば、文献2及び3に示された如くに周知であるのだから、文献1に せる技術は、例えば、文献2及び3に示された如くに周知であるのだから、文献1に 記載の半導体装置に対して、前記周知の技術を採用することは、当業者であれば容易 に想到し得たものである。

請求の範囲3、4、9、10、23-25、34-37 請求の範囲3、4、9、10、23-25及び34-37に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び4より進歩性を有さない。封止樹脂の下面から導 電パターンを露出した半導体装置において、半導体素子裏面の接着剤を封止樹脂から露出させる技術、及び、導電パターンを複数層に積層する技術は、文献4に示されて おり、文献1に記載の半導体装置に対して、これらの技術を採用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。導電パターンを粗面化することや接着剤とし てテープ状のものを用いたことは、当業者が適宜になし得た設計変更にすぎない。

補充欄(いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

第 V 欄の続き

請求の範囲13、14、31、32 請求の範囲13、14、31及び32に記載された発明は、国際調査報告で引用さ れた文献1及び5より進歩性を有さない。文献1と同様な封止樹脂の下面から導電パターンを露出した半導体装置において、複数個の半導体素子を重ねて配置する技術は文献5に示されており、文献1に記載の半導体装置に対して、前記技術を採用することは表現の とは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

請求の範囲17、28

請求の範囲17及び28に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1よ り進歩性を有さない。半導体装置の製造にあって、フィルム状の部材をリールに巻き 付けて使用することは慣用的に行われている。

請求の範囲38

請求の範囲38に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び6より 進歩性を有さない。文献6には、フィルム状基板へのワイヤボンディング等の際に、 該基板を真空吸着によって固定する技術が示されている。文献1に記載の半導体装置 の製造にあっても、フィルムの固定は当然に考慮しなければならない課題であるのだから、文献1に記載の半導体装置の製造にあたり、フィルムを真空吸着で固定するよ う設計変更することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。